This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

59050939

APPLICANT : HITACHILTD;

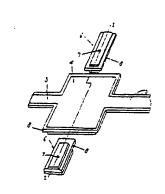
INVENTOR: NAKAZAWA HIROSHI;

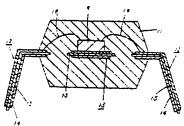
INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT: PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 195957

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

リードフレーム

②特 顧 昭59-50939

顋 昭59(1984)3月19日

砂発明 者 谷川

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者 ⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田較河台4丁目6番地

20代 理 人 弁理士 高橋 明夫

外1名

- 1. 偏面に突出部を設けて成ることを特象とする リードフレーム。
- 2. 前記リードフレームがプラスチックモールド 用りードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレジンとの密着性を良くし、對止性のよい樹脂 對止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に 示すこときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。第1図に て、1は半導体チップをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電極及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法などに より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂封止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂對止型半導体装置にあっ では、リードフレームとレジンとの密着性を良好 にし、對止性(耐湿性)を向上させ、信頼度を向 上させることが必要であり、近時は半導体チップ の大形化に伴ない、對止巾が増々狭くなっており、 これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂封止型の半導体装置に使 用されるリードフレームにあっては、その側面が フラットに構成されており、リードフレームとレ ジンとの密着性が不足し、封止性、信頼度の向上 という面で問題があることがわかった。

[発明の目的]

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性を向上し、信頼度の高い樹脂對止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびKそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および森付図面からあき らかKなるであろう。

〔発明の概要〕

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 良付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リ ードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リ ードフレーム表面積増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの優気等の浸透性異物の侵入 の半導体チェブへの到達時間を長くして、對止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

〔 実施例 〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、

第3図は第2図Ⅰ~Ⅰ級断面図を示す。

これら図において、4 は半導体チップを搭載するためのタブ、5 はタブ吊りリード、6 はリード、7 は樹脂モールドに必要な樹脂穴である。本発明リードフレームにあっては、これら図に例ボッード5、及びリード5、及びリード5、及びリード5、及びリード6 個面に突出部8を設けて成る。この突出が2 ラットに形成されたリードを放ったより側面がから運転でよりが変出するよりに形成してもよりによりによりにある。とによりによりではない方法が採用できる。

第4回は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体装置の断面圏を示し、第4圏にて、9は半導体チャブ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チャブ9を搭載しているタブ13、及び半導体チャブ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路案子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路案子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(Aタ)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエボキシ樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5図は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に複数の緩条の得部16を散けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置において、半導体チャブ9が大形化し、リード14の樹脂封止体11に埋込まれる長さが次第に短短なってきている。そうすると、リード14を折曲げので第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが樹脂封止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔効 果〕

- (1) リードフレームの切断面に段付けを行ない、 側面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られ る。
- (2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

特開昭60-195957(3)

かつ、側面がフラットである場合に比較して、段が形成されているのでリークパスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への表透性異物の侵入が遅くなり對止性(耐湿性)が向上する。(3) リードフレームとレジンとの密着性、對止性の向上により製品寿命を延命し、側断対止型半半体装置の信頼性を著しく向上することができる。(4) 半導体チップが大型化し、明分が増々短くい、リンン中へ埋め込まれている部分が増々短い、リンシームに段付けを行い、リントフレームとレジンとの密着性の向上の関リ、得ることは工業上極めて有意義である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること に加えて、第5回に示すように、リードの上面に 操部を形成することにより、より一層リードフレ ームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に設し、リードがゆるん たり、側距對止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は途脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもかい

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 金体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前記実施例では課部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパックタイプのパッケージなど他の樹脂對止型半導体装置にも適用することができ、樹脂對止型半導体装置全般に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3図は第2図I-I線断面図、

第4回は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂封止型半導体装置の新面図、

第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレ - ムの平面図である。

1 …タブ、2 …タブ吊りリード、3 …リード、4 …タブ、5 …タブ吊りリード、6 …リード、7 …樹脂穴、8 …突出部、9 …半導体チップ、1 0 …コネクタワイヤ、11 …樹脂對止体、12 …リードフレーム、13 …タブ、14 …リード、15 …突出部、16 …韓部。

代理人 弁理士 高 橋 明 夫

